

SiC 쇼트키 장벽 다이오드를 이용한 CO 가스 감지 특성에 관한 연구

김창교^{1*} · 노일호¹ · 조남인² · 유흥진³ · 기창진⁴

A study on CO gas sensing characteristics using SiC Schottky diodes

C. K. Kim^{1*}, I. H. Noh¹, N. I. Cho², H. J. Yoo³ and C. J. Kee⁴

요약 고온용 마이크로 전자소자를 이용한 일산화탄소 가스센서를 개발하였다. 100-300°C의 영역에서 가스 감지 특성을 조사하였다. 센서의 가스 감도는 높고, 감지속도는 빠르고 센서는 재현성을 보여 주었다. Pt-SiC 및 Pt-SnO₂ 다이오드는 표준 반도체 공정을 이용하여 제작하였다. CO 가스 감지 특성은 정상상태 및 과도 상태의 조건아래에서 I-V 및 ΔI-t법을을 이용하여 CO 가스 농도와 온도의 함수로서 분석하였다. Pt-SnO₂ 층매 층을 갖는 소자의 가스 감도가 Pt 게이트만으로 이루어진 소자보다 높았다. 실험 결과는 SnO₂ 층이 Pt 막의 층매 반응을 향상시키는 것을 보여주었다.

Abstract A high temperature tolerant microelectronic-based carbon monoxide(CO) gas sensor has been developed. The gas sensing performance has been studied over a wide temperature range(100-300°C). The gas sensitivity of the sensor is high, its initial sensing behavior is very fast, and the sensor is reproducible. Pt-SiC and Pt-SnO₂-SiC diodes are fabricated using standard semiconductor processes and their CO gas-sensing behaviors are analyzed as a function of CO gas concentration and temperature by I-V and ΔI-t methods under steady-state and transient conditions. The sensitivity of the device with Pt-SnO₂ catalytic gate is higher than that of the Pt gate. The experimental results indicate that SnO₂ layer improves the catalytic reaction of the Pt layer.

Key Words : gas sensor, SiC Schottky diode, Pt-SnO₂, carbon monoxide

1. 서 론

고온에서 동작이 가능한 가스센서는 보일러 또는 자동차의 배기ガ스와 같이 가혹한 환경에서 이용할 수 있기 때문에 많은 연구가 이루어지고 있다. 층매금속 게이트를 갖고 있는 MOSFET(metal oxide semiconductor field-effect transistor), MOS(metal oxide semiconductor) 캐패시터 및 다이오드 구조 등의 디바이스가 가스센서로 사용되고 있다[1-5]. 이러한 디바이스는 소형이고 견고하며, 저가격이며 대량생산이 가능하고 여러 종류의 가스를 감지하기 위해 어레이 형태로 제조가 가능하다. 그러나 실리콘을 기판으로 이용하는 소자에 대해서는 150°C이하로 동작온도가 제한되고 있다. 본 연구에서는

넓은 대역폭을 갖는 SiC 반도체를 사용하여 고온에서 동작하는 센서를 제작하였다. CO 가스감도를 높이기 위해 층매 전극으로 Pt-SnO₂을 사용하였다. Pt-SnO₂-SiC 쇼트키 다이오드 구조와 Pt-SiC 쇼트키 다이오드 구조를 비교하여서 가스 감지시에 SnO₂의 역할을 추론하였다. Pt-SnO₂ 층매 전극을 갖는 SiC 센서의 주요한 잇점은 높은 동작온도 영역을 갖고 있으면서 가스 감도 및 선택도를 높이는 역할을 하며 제작공정이 단순한 것이다.

2. 실험

2.1 시편 제작

본 실험에서 사용된 웨이퍼는 비저항 0.007Ωcm², 두께 398 μm, 결정 방향 0°12', 도핑농도 1.1×10¹⁹/cm³인 n형 4H-SiC 웨이퍼를 사용하였다. 시편의 제작과 특성 평가를 용이하게 하기 위해서 웨이퍼를 가로 1 mm, 세로 80 μm의 크기로 잘라내고, 유기물을 제거하고자 초음파 세척기를 이용하여 순차적으로 TCE(trichloroethylene)

¹*순천향대학교 정보기술공학부

Tel : 041-530-1339

²신문대학교 전자공학과

³순천향대학교 신소재화학공학부

⁴서울정보통신대학원대학교 정보통신학과

용액에서 3분, 아세톤에서 3분, 메탄올에서 3분 동안 세척하였으며, 최종 실리콘 카바이드 표면에 형성된 이온성 잔류 불순물과 자연 산화막 제거를 위해 $\text{NH}_4\text{OH} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 1 : 5$ 와 $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{H}_2\text{O}_2 = 1 : 1$ 용액에서 순차적으로 10분 동안 세정하였다. 아래면의 저항성 접합을 위하여 스퍼터를 사용하여 Ni박막(1000\AA)을 증착하였고, Ni박막의 산화를 막고 접촉저항을 낮게 하기 위해 금속열처리장비 RTP(rapid thermal processor)를 사용하여 900°C 에서 3분간 열처리하였다. 쇼트키접합을 위한 공정으로 AZ1512 PR을 사용하여 SiC웨이퍼를 코팅하고 진공증착기를 사용하여 Sn(1000\AA)을 증착하고, 열처리를 통해 SnO_2 를 형성한 후 스퍼터를 사용하여 Pt(1000\AA)를 증착하였다. 다층으로 증착된 SnO_2 와 Pt를 리프트오프(lift off) 방식을 사용하여 표면위에 증착된 패드 이외의 불필요한 금속층을 제거하였다.

그림 1은 시편의 유기물 세척 방법과 제조 공정 순서를 나타내고 있다. 그림 2는 가스센서 제작 공정단면도를 보여주고 있다.

2.2 가스 감지 특성

가스센서의 CO가스의 흡착에 따른 저항값의 변화를 측정하기 위해, 외부의 공기와 차단된 가스반응기를 제작하였다. MFC를 사용하여 순도 99%의 공기와 5000 ppm의 CO 가스가 혼합하여 가스 반응기 안으로 50~300 ppm의 CO가스가 흐르도록 조절하여, 상온부

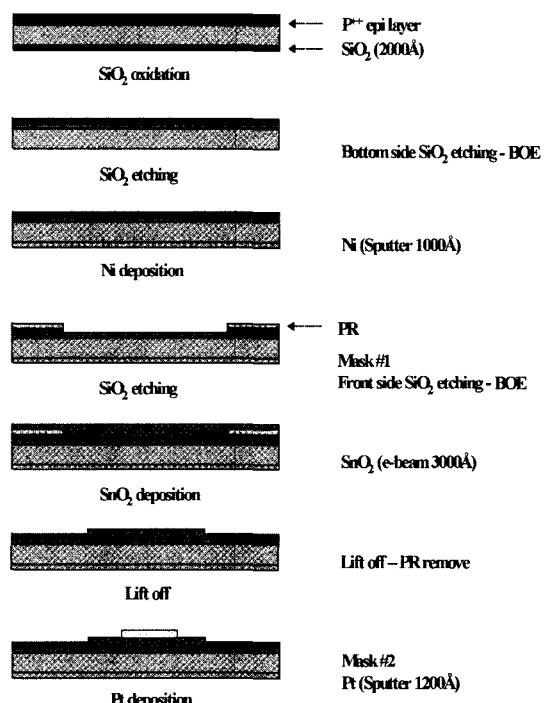


Fig. 2. Fabrication process of gas sensor

터 300°C 까지의 온도와 가스농도의 변화에 따른 전류의 변화량을 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 3은 Pt-SiC와 Pt-SnO₂-SiC 쇼트키 장벽 다이오드에 공기 분위기에서와 공기중 150 ppm CO가스를 주입한 후 lnI-V의 그래프를 보여주고 있다. 그림 3의 CO가스 주입 전후에 lnI-V 그래프가 선형임을 보여주고 있다. 이는 Pt-SiC 및 Pt-SnO₂-SiC 쇼트키 다이오드의 전류전도기구(current conduction mechanism)가 열이온방출이론에 따른다는 것을 의미한다[6]. 포화 전류 I_0 는 전압이 0V 일 때 (I) 값으로부터 구할 수 있다.

그림 4는 300°C 에서 1 V의 순방향 전압 인가시 CO 가스 농도변화에 따른 전류변화 ΔI 를 나타내고 있다. 초기상태에서는 CO가스농도의 증가에 따른 전류의 변화가 급속하게 증가되고 있지만 300 ppm CO가스 농도에서 포화 상태의 결과를 보여주고 있다. 그림 4에서 알 수 있듯이 Pt-SiC 쇼트키 다이오드 보다는 Pt-SnO₂-SiC 쇼트기 다이오드가 CO가스 흡착에 따른 전류의 변화가 많은 것을 보여주고 있다.

그림 5는 n형 4H-SiC 표면 위에 Sn을 증착한 후 Ar : O₂(9:1)분위기에서 520°C 에서 20분 동안 열처리한 시

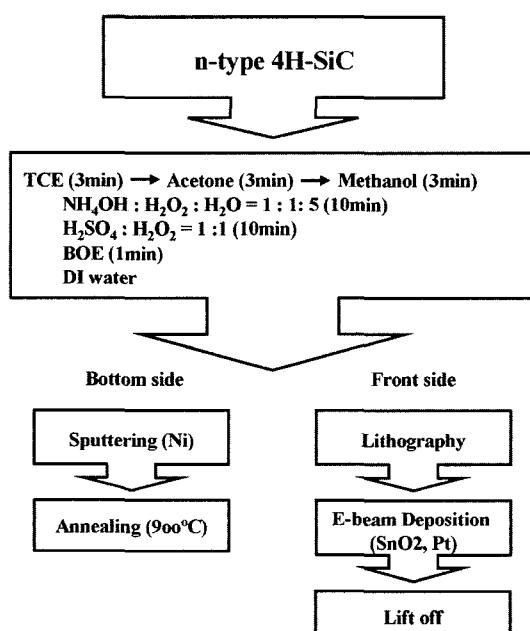


Fig. 1. Flow chart for device fabrication processes

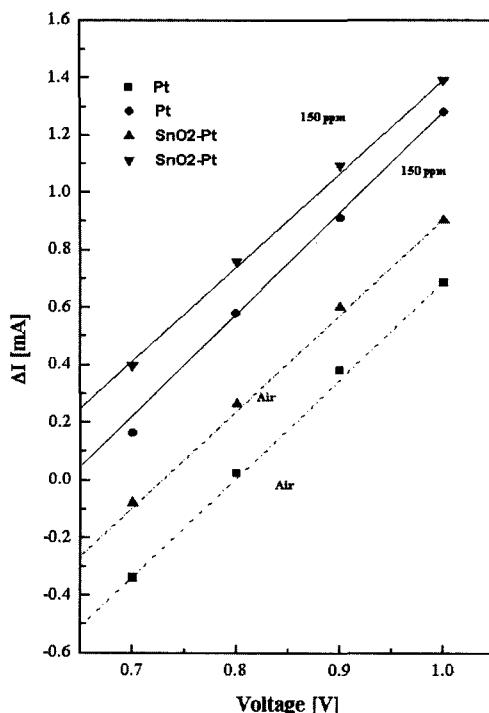


Fig. 3. I-V characteristics for Pt-SiC and Pt-SnO₂-SiC Schottky diodes

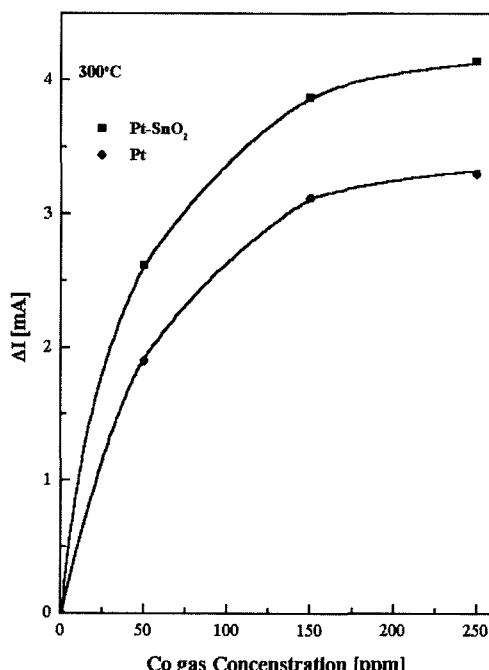


Fig. 4. Change in current, ΔI , for Pt-SiC and Pt-SnO₂-SiC Schottky diodes at 300°C upon exposure to CO gas when forward bias of 1 V to the device was applied.

편을 XRD 장비를 이용하여 분석한 결과이다.

20값의 피크를 살펴보면 20분동안의 열처리를 통하여 시편에 증착된 Sn이 SnO₂로 형성되었음을 보여주고 있다.

그림 6은 형성된 SnO₂의 표면을 SPM(scanning probe microscope)을 사용하여 분석 한 것이다. 2 μm²의 면적안에 grain이 형성된 것을 확인 할 수 있었다.

그림 7은 300°C, 150 ppm CO 가스분위기에서 Pt-SiC 및 Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드의 시간응답반응 특성곡선이다. CO 가스에 대한 시간응답반응 특성에서 Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드 시편이 Pt-SiC 다이오드 시편에 비해 우수한 특성이 보여주고 있다. 이는 SnO₂가 CO 가스의 흡탈착 반응에 대해 층매 작용을 하고 있음을 나타낸다.

4. 결 론

본 연구에서는 CO 가스 감지 특성을 위한 Pt-SiC 및 Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드를 제작하였다. 520°C에서 20분동안 열처리한 SnO₂의 XRD 및 SPM 분석을 통한 표면 관찰 결과 2 μm²의 입계 형성을 확인하였다. 가스 농도에 따른 전류값의 측정에서는 Pt-SiC 셀트키

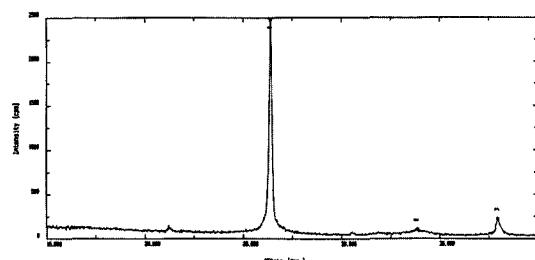


Fig. 5. XRD peaks for SnO₂ on SiC after annealing at 520°C for 20 minutes

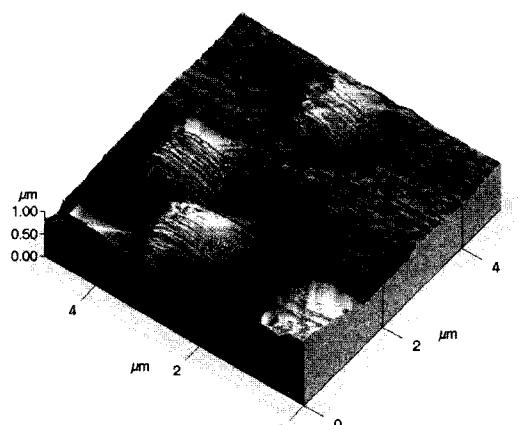


Fig. 6. SPM 3D image of SnO₂ layer

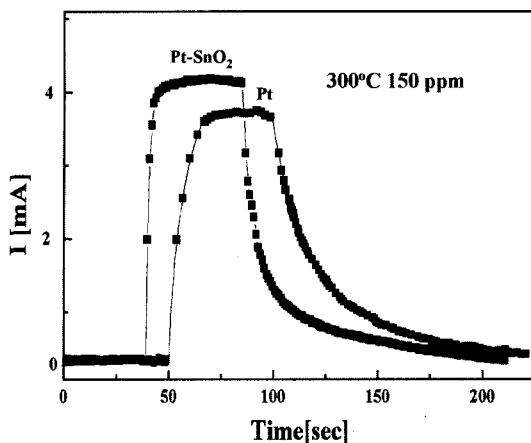


Fig. 7. Response time of CO gas at 300°C, 150 ppm

다이오드 시편 보다 Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드 시편의 가스 감지 특성이 좋음을 알 수 있었다. 이는 SnO₂막이 가스 흡착시 Pt의 촉매작용을 촉진하고 있음을 나타낸다. 센서의 동작온도가 300°C이고 CO가스 농도가 150 ppm일 때 시간응답 반응을 살펴보면 Pt-SiC 셀트키 다이오드 시편의 흡착 시간은 50초였고 탈착시간은 230초이었다. Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드 시편은 흡착 시간이 30초이고 탈착 시간은 170초로서 Pt-SnO₂-SiC 셀트키 다이오드 시편이 우수한 가스 센서 특성을 보여주었다. 본 센서는 고온이 요구되는 자동차 배기 가스 센서로 사용이 가능하다.

감사의 글

본 연구과제는 2001학년도 순천향대학교 산업기술연구소 학술연구조성비 일반연구과제로 지원을 받아 수행하였습니다.

참고 문헌

- [1] I. Lundstrom, M.S. Shivaraman, L. Lundkvist "A hydrogen-sensitive MOS field-effect transistor" *Appl Phys Lett*, Vol. 26, pp. 55-57, 1975.
- [2] A. Samman, S. Gebremariam, L. Rimal, X. Zhang, J. Hangas and G.W. Auner. "Silicon-carbide MOS capacitors with laser-ablated Pt gate as combustible gas sensors". *Sensors and Actuators B*, Vol. 63, pp. 91-102, 2000.
- [3] T.L. Poteat, B. Lalevic, "Transition metal-gate MOS gaseous detectors". *IEEE Trans. Electron Devices*, Vol. ED-19, pp. 123-129, 1982.
- [4] Hisashi Fukuda, Kouichiro Kasama and Shigeru Normura. "Highly sensitive MISFET sensors with porous Pt-SnO₂ gate electrode for CO gas sensing applications". *Sensors and Actuators B*, Vol. 64, pp. 163-168, 2000.
- [5] C. K. Kim, J. H. Lee, Y. H. Lee, N. I. Cho, D. J. Kim "A study on a Platinum-Silicon carbide schottky diode as a Hydrogen gas sensor". *Sensors and Actuators B*, Vol. 66, pp. 116-118, 2000.
- [6] S. M. Sze, *Physics of Semiconductor Devices*, Wiley-Interscience, New York, 1981.